(19)日本国特許庁(JP)

3/033

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-187555 (P2000-187555A)

(43)公開日 平成12年7月4日(2000.7.4)

(51) Int.Cl.7

G06F

識別記号

330

FΙ

G06F 3/033

テーマコート*(参考) 330A

5B087

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平10-362882

(22)出願日

平成10年12月21日(1998.12.21)

(71) 出願人 000010098

アルプス電気株式会社

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

(72)発明者 瀧川 眞喜人

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプ

ス電気株式会社内

(74)代理人 100078134

(外2名) 弁理士 武 顕次郎

Fターム(参考) 5B087 AA00 BC02 BC12 BC19 BC33

(54) 【発明の名称】 XY座標入力装置

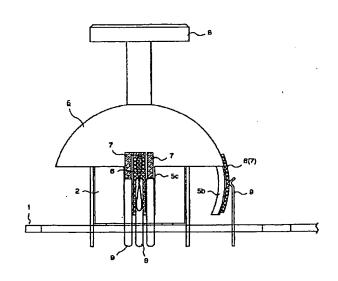
(57)【要約】

)

【課題】 部品点数が少なくて構成の簡素化が図れ、も ってコストダウンを促進できるXY座標入力装置を提供

【解決手段】 頂部に突設した操作部8を球面に沿って 傾動操作可能となす回動が許容されている円椀状部材5 と、この円椀状部材5の頂部で直交する2つの大円に対 応する2か所に設けられた抵抗体6等の被検出体と、こ れら被検出体との相対位置の変化に基づき、操作部8の 傾動操作に伴う円椀状部材5の回転方向と回転量をX座 標およびY座標として検出するブラシ9等の検出手段と を備える構成とした。このように構成されるXY座標入 力装置は、操作部8を傾動操作して円椀状部材5を回転 させたとき、例えば抵抗体6に対するブラシ9の接触位 置の変化を抵抗値変化として読み取るというように、円 **椀状部材5に設けられている被検出体との相対位置の変** 化を検出手段で検出することにより、円椀状部材5の回 動方向と回動量をX座標およびY座標として検出するこ とができる。

【図2】



【特許請求の範囲】

【請求項1】 外表面に操作部を突設し、この操作部を 球面に沿って傾動操作可能となす回動が許容されている 円椀状部材と、この円椀状部材の頂部で直交する2つの 大円に対応する2か所に設けられた被検出体と、これら 被検出体との相対位置の変化に基づき、前記操作部の傾 動操作に伴う前記円椀状部材の回転方向と回転量をX座 標およびY座標として検出する検出手段とを備えている ことを特徴とするXY座標入力装置。

【請求項2】 請求項1に記載のXY座標入力装置において、前記操作部を前記円椀状部材の頂部に突設したことを特徴とするXY座標入力装置。

【請求項3】 請求項1または2に記載のXY座標入力 装置において、前記被検出体として、前記円椀状部材の 内表面もしくは外表面に抵抗体を設け、この抵抗体を前 記検出手段を構成するブラシに摺接させたことを特徴と するXY座標入力装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、操作部を傾動操作 した際の操作位置をX座標およびY座標として検出する XY座標入力装置に関する。

[0002]

【従来の技術】この種のXY座標入力装置としては、スティックコントローラと称されるものが広く知られている。かかるスティックコントローラは、傾動操作した操作レバーの傾倒方向と傾倒角度を、回転軸の向きが互いに直角に設定されている2つの回転体の回転量に変換し、これら回転体の回転量を回転型可変抵抗器やエンコーダにて電気信号に変換することで、傾倒させた操作レバーの操作位置がX座標およびY座標として検出できるようになっている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述したスティックコントローラは、操作レバーを傾動操作可能に支持する筐体の内部に、回転軸の向きが互いに直角に設定されている2つの回転体と、各回転体の回転量を検出する2つの回転型可変抵抗器等を配設しなければならないので、部品点数が多くて構成の簡素化やコストダウンが図りにくいという問題点があった。

【0004】本発明は、かかる従来技術の不備を解消するためになされたものであって、その課題とするところは、部品点数が少なくて構成が簡素なXY座標入力装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上述した課題を解決するため、本発明によるXY座標入力装置は、外表面に操作部を突設し、この操作部を球面に沿って傾動操作可能となす回動が許容されている円椀状部材と、この円椀状部材の頂部で直交する2つの大円に対応する2か所に設け

られた被検出体と、これら被検出体との相対位置の変化 に基づき、前記操作部の傾動操作に伴う前記円椀状部材 の回転方向と回転量をX座標およびY座標として検出す る検出手段とを備える構成とした。例えば、円椀状部材 の内表面もしくは外表面の2か所に被検出体となる抵抗 体を設け、回路基板上の2か所に立設したブラシ(摺動 子)を各抵抗体に摺接させる構成としておけばよい。 【0006】このように構成されるXY座標入力装置 は、操作部を傾動操作して円椀状部材を回転させたと き、例えば抵抗体に対するブラシの接触位置の変化を抵 抗値変化として電気的に読み取るというように、円椀状 部材に設けられている被検出体との相対位置の変化を検 出手段で検出することにより、操作部の傾動操作に伴う 円椀状部材の回転方向と回転量をX座標およびY座標と して検出することができるので、操作レバーの傾倒方向 と傾倒角度を2つの回転体の回転量に変換したうえで検 出するというスティックコントローラ等の従来品に比べ て、部品点数が削減できて構成の簡素化が図れる。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明によるXY座標入力装置の実施形態例を、図1〜図6に基づいて説明する。ただし、図1は本発明の一実施形態に係るXY座標入力装置の内部構成を示す透視図、図2は図1に示すXY座標入力装置を回路基板上に実装した状態での側面図、図3は図1,2に示すXY座標入力装置の操作部を傾動操作したときの円椀状部材の回動の様子を示す動作説明図、図4は本発明の他の実施形態に係るXY座標入力装置の内部構成を示す一部断面側面図、図5は本発明のさらに他の実施形態に係るXY座標入力装置の外観図、図6は図5に示すXY座標入力装置の断面図である。

【0008】まず、図1~図3を参照しつつ、本発明の一実施形態例について説明する。

【0009】これらの図に示すXY座標入力装置は、回 路基板1上に載置固定される筐体2と、この筐体2の相 対向する側面に回動自在に支持されている回動軸部3 と、この回動軸部3の中央部に軸支されて上端部には嵌 合突起4aが延設されている揺動体4と、この揺動体4 の嵌合突起4 aを嵌着せしめる嵌合筒部5 aが天井面か ら垂設されていて筐体2を覆うように配置され、かつ頂 部で直交する2つの大円に対応する2か所に突片5b, 5cを延設してその外表面に抵抗体6やリード7が塗布 形成してある半球状の円椀状部材5と、この円椀状部材 5の頂部に突設されて操作時に把持される操作部8と、 回路基板1上に立設されて円椀状部材5の抵抗体6やリ ード7に摺接するブラシ(摺動子)9とによって概略構 成されており、回動軸部3の軸心と揺動体4の軸心とが 直交し、その交点が円椀状部材5の球の中心と合致する ように設定されている。また、図示はしていないが回路 基板1には、ブラシ9を介して入力される電気信号に基 づいて抵抗値を測定する検出回路が設けられている。

【0010】円椀状部材5は回動軸部3と揺動体4を介 して筐体2に支持されているので、図3に示すように操 作部8を傾動させると、円椀状部材5は、回動軸部3の 軸心と揺動体4の軸心との交点(球の中心)を回転中心 とする回動を行う。つまり、この円椀状部材5には、操 作部8を球面に沿って傾動操作可能となす回動が許容さ れている。そして、円椀状部材5が回動すると、その突 片5b, 5cの外表面にそれぞれ設けられている抵抗体 6に対するブラシ9の接触位置が変化するので、突片5 b側の抵抗体6に摺接しているブラシ9を介して抵抗値 変化を電気的に読み取ることで、円椀状部材5の回動に 伴うX座標の変化を読み取ることができる。同様に、突 片5c側の抵抗体6に摺接しているブラシ9を介して抵 抗値変化を電気的に読み取ることで、円椀状部材5の回 動に伴うY座標の変化を読み取ることができる。すなわ ち、円椀状部材5の頂部で直交する2つの大円に対応す る2か所に抵抗体6が配設してあるので、円椀状部材5 の回動に伴い各抵抗体6とそこに摺接するブラシ9との 相対位置が変化したとき、一方の抵抗体6の位置変化に 基づいて測定した抵抗値をX座標に対応させ、かつ他方 の抵抗体6の位置変化に基づいて測定した抵抗値をY座 標に対応させることができる。したがって、このXY座 標入力装置は、操作部8の傾動操作に伴う円椀状部材5 の回動方向と回動量を、X座標およびY座標として検出 することができる。

【0011】なお、図3は、操作部8を一定の傾倒角度を保って45度ずつ回転させたときの円椀状部材5の回動の様子を示しており、突片5b,5cに描かれている黒丸はブラシ9の接触位置を示している。図3に明らかなように、操作部8を一定の傾倒角度を保って360度回転させると、各抵抗体6に対するブラシ9の接触位置はいずれも、8の字状の軌跡を描く。

【0012】次に、図4を参照しつつ、本発明の他の実施形態例について説明する。

)

【0013】図4に示すXY座標入力装置は、抵抗体6 やリード7が円椀状部材5(突片5b等)の内表面に塗布形成してあり、この円椀状部材5で覆われる位置に各ブラシ9が立設されている点が、前述した実施形態例と大きく異なっている。このように、円椀状部材5の外表面ではなく内表面に抵抗体6やリード7を設けると、円椀状部材5の外部形状が自由に選択できて抵抗体6やリード7も保護でき、かつ組立性も向上するという利点がある。なお、図示はしていないが、この実施形態例においても、円椀状部材5の頂部で直交する2つの大円に対応する内表面の2か所に抵抗体6やリード7が設けられている。

【0014】次に、図5,6を参照しつつ、本発明のさらに他の実施形態例について説明する。

【0015】図5,6に示すXY座標入力装置には、円 椀状部材5の天井面から操作部8とは逆向き(下向き)

に支持脚部10が突設してあり、この支持脚部10の下 端部に形成されている球状部10aが円椀状部材5の球 の中心に位置するように、つまり円椀状部材5の内表面 から等距離の場所に球状部10aが位置するように設定 してあって、この球状部10aを回路基板1上に立設さ れているガイド体11で回動自在に支持している。ま た、球状部10aを挟んで位置する円椀状部材5の外表 面の2か所に係合溝部5 dが刻設してあって、回路基板 1上に立設されている環状壁12の内周面の2か所に突 設した規制軸部13をそれぞれ、係合溝部5dに挿入し て係合させている。すなわち、円椀状部材5の頂部を通 る1つの大円に沿って細長い係合溝部5dを一対設け、 この係合溝部5dの長手方向に沿って規制軸部13を相 対移動させられるようにしてあるので、円椀状部材5に は、前記大円に沿う回転と規制軸部13を回転軸とする 回転とを組み合わせた回動が許容されており、よって操 作部8を球面に沿って傾動操作できるようになってい る。そして、このような支持構造を採用すると、先の実 施形態例で組み込まれていた筐体2や回動軸部3、揺動 体4等を省略することができるので、部品点数が一層削 減できるという利点がある。

【0016】なお、図5,6に示すXY座標入力装置において、抵抗体6やリード7の形成個所ならびにブラシ9の配設位置は、図4に示すXY座標入力装置の場合とはぼ同等である。また、図5,6に示すXY座標入力装置では、操作部8を傾動操作した際に描かれる抵抗体6に対するブラシ9の接触位置の軌跡は直線状になる。

【0017】また、上述した各実施形態例ではいずれも、操作部8の傾動操作に伴う円椀状部材5の回動方向と回動量をX座標およびY座標として検出するために、抵抗体6とブラシ9の相対位置の変化に基づく抵抗値変化を読み取っているが、スリット状の反射体と反射型インターラプタ等を組み合わせてなる光学的検出方法や、磁気ストライプと磁気へッド等を組み合わせてなる磁気的検出方法などによって座標検出を行うことも可能である。

[0018]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によるXY 座標入力装置は、操作部を傾動操作して円椀状部材を回動させたとき、例えば抵抗体に対するブラシの接触位置の変化を抵抗値変化として電気的に読み取るというように、円椀状部材に設けられている被検出体との相対位置の変化を検出手段で検出することにより、操作部の傾動操作に伴う円椀状部材の回動方向と回動量をX座標およびY座標として検出することができるので、操作レバーの傾倒方向と傾倒角度を2つの回転体の回転量に変換したうえで検出するというスティックコントローラ等の従来品に比べて、部品点数が削減できて構成の簡素化が図れるという効果があり、コストダウンに寄与するところ大といえる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係るXY座標入力装置の内部構成を示す透視図である。

【図2】図1に示すXY座標入力装置を回路基板上に実装した状態での側面図である。

【図3】図1,2に示すXY座標入力装置の操作部を傾動操作したときの円椀状部材の回動の様子を示す動作説明図である。

【図4】本発明の他の実施形態に係るXY座標入力装置の内部構成を示す一部断面側面図である。

【図5】本発明のさらに他の実施形態に係るXY座標入力装置の外観図である。

【図6】図5に示すXY座標入力装置の断面図である。 【符号の説明】

- 1 回路基板
- 2 筐体
- 3 回動軸部
- 4 揺動体
- 5 円椀状部材
- 5b,5c 突片
- 5 d 係合溝部
- 6 抵抗体
- 8 操作部
- 9 ブラシ (摺動子)
- 10 支持脚部
- 11 ガイド体
- 13 規制軸部

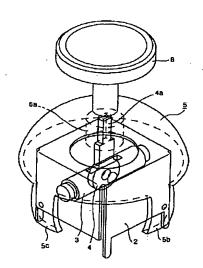
【図1】

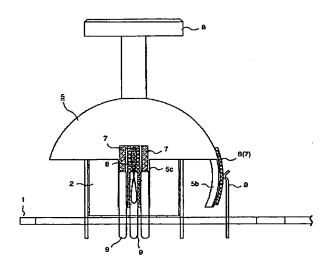
【図2】

(図1]

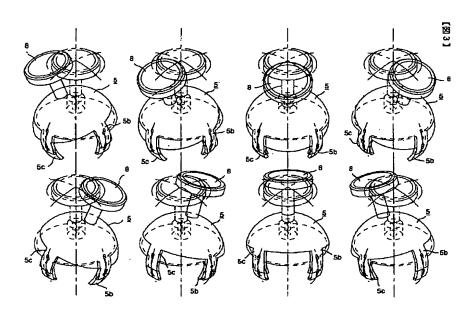
)

[図2]



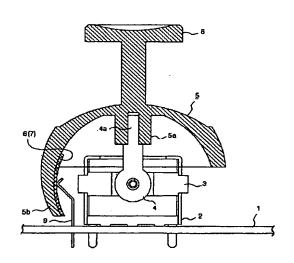


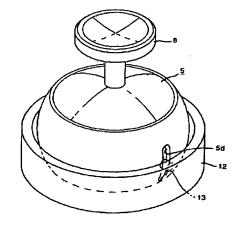




【図4】

[図5]





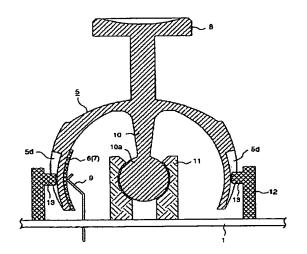
【図5】

【図4】

)

【図6】

[整6]



Y